

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- А. П. Лапсарь.** Оптимизация времени измерения характеристик стохастических процессов . . . 3
- И. В. Обухов.** Анализ случайных погрешностей преобразования линейных электронных систем 10
- А. В. Попов.** Математическая модель среднего риска производителя при контроле партий изделий
с использованием случайной последовательной выборки 14

ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. Н. Быстров, Г. И. Ильющенко, Б. И. Лобойко.** Определение текущих координат и параметров
движения волномерного буя 26

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. Г. Лисичкин.** Повышение экономичности автогенераторных датчиков 37